文章编号: 0258-7025(2010)03-0685-04

金丝 Z 箍缩等离子体 X 射线椭圆弯晶谱仪研究

王洪建^{1,2} 肖沙里¹ 施 军¹ 黄显宾³ 蔡红春³ 徐道连¹ ¹重庆大学光电技术及系统教育部重点实验室,重庆 400030 ²重庆工商大学重庆市发展信息管理工程技术研究中心,重庆 400067 ³中国工程物理研究院流体物理研究中心,四川 绵阳 621900

摘要为了测量波长在 0.2~2 nm 范围内的金丝内爆 X 射线的空间分辨光谱,利用椭圆自聚焦原理,研制了一种 椭圆晶体谱仪。季戊四醇(PET)(002)椭圆弯晶作为色散分析元件,其离心率为 0.9480,焦距为 1348 nm,布拉格 角范围为30°~67.5°。设计了半径为 50 nm 的半圆型胶片暗盒,内装 X 光胶片接收光谱信号。在"阳"加速器装置 上先沿 X 射线水平方向进行摄谱实验,然后将谱仪沿 X 射线轴旋转 90°,再进行金丝内爆实验。两次实测金丝内爆 等离子体 X 射线的跃迁光谱相符,谱线分辨率(λ/Δλ)达 300~600。实验结果表明该谱仪适合金丝内爆等离子体 X 射线的光谱学研究。

关键词 光谱学;等离子体光谱学;椭圆弯晶谱仪;丝阵 Z 箍缩;X 射线诊断 中图分类号 TH 744.15,O434.13 **文献标识码** A **doi**: 10.3788/CJL20103703.0685

Elliptical Crystal Spectrometer Researched for Z-Pinch Plasma X-Ray by Using Au-Wire Arrays

Wang Hongjian^{1,2} Xiao Shali¹ Shi Jun¹ Huang Xianbin³ Cai Hongchun³ Xu Daolian¹

¹ Key Laboratory of Opto-Ectronic Technology and System, Ministry of Education, Chongqing University, Chongqing 400030, China

² Chongqing Engineering Technology Research Center for Information Management in Development, Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067, China

³ Institute of Fluid Physics, China Academy of Engineering Physics, Mianyang, Sichuan 621900, China

Abstract To diagnose the presence of electron beams in Z-pinch plasma in spectral range of $0.2 \sim 2$ nm, two channel X-ray spectrometers respectively using have desirable properties for applications requiring broad spectral coverage, good spectral resolution, and minimized source broadening. A new space resolved focusing elliptical curved crystal spectrometer has been developed and applied to diagnose X-ray of Z-pinch plasma based on focusing spectrograph spatial resolution (FSSR). An elliptical PET(002) crystal was employed with 1348 mm focal length, 0.9480 eccentricity and $30^{\circ} \sim 67.5^{\circ}$ Bragg angle. The first experiment was carried out on the Yang accelerator and aimed to investigate the characteristics of high-density plasma and the second did with the spectrometer rotated 90°. X-ray spectra in an absolute intensity scale were obtained from Au-wire Z-pinch plasmas recorded by half-circle X-ray film with radius of 50 mm. It was demonstrated experimentally that the two measured wavelength were same, with spectral resolution $\lambda / \Delta \lambda$ of $300 \sim 600$, and that spectrograph of elliptically bent PET crystal was a good tool for diagnosing Z-pinch plasmas.

Key words spectroscopy; plasma spectroscopy; elliptically bent crystal spectrometer; wire array Z-pinch; X-ray diagnosis

基金项目:国家自然科学基金(10576041)和国家 863 计划资助课题。

作者简介: 王洪建(1976一), 男, 博士研究生, 主要从事光学精密仪器、测试及控制等方面的研究。

E-mail: whj_cqu@163.com

导师简介:肖沙里(1953—),男,博士,教授,博士生导师,主要从事光学精密仪器、测试及控制等方面的研究。

E-mail: xiaoshali@cqu.edu.cn

收稿日期: 2009-04-17; 收到修改稿日期: 2009-07-02

1

引 言

电磁驱动的快 Z 箍缩^[1~3]等离子体是一个具有 广阔应用前景的强 X 射线辐射源。由于等离子体 X 射线光谱中含有大量的关于等离子体温度、密度、 尺寸和电离状态等信息,研究 Z 箍缩等离子体辐射 软 X 射线能谱分布,有助于加深对该等离子体的物 理过程及其辐射特性的理解^[3]。自 20 世纪 80 年代 以来, 先后建成了俄罗斯的 Angara-5-1 装置 (6 MA)、美国 Sandia 实验室的 Saturn 装置 (10 MA),以及 PBFA-Z (18~20 MA, 1996 年改造 成 Z 装置)装置。20 世纪 80 年代后期,出现了丝阵 内爆负载新物理思想,1992~1994年美俄通过联合 实验验证。1997年美国 Sandia 实验室在脉冲功率 装置 PBFA-Z 的丝阵实验中,取得了 18 MA 电流, X 光功率 290 TW, X 光能量 1.8 MJ, 能量转换效率 大于15%,黑腔辐射场温度高于155 eV的新水平。 国内有中国工程物理研究院"阳"加速器(0.5~ 1.0 MA), 西北核技术所强光一号装置(1~2 MA)。 利用 Z 筛缩内爆等离子体物理研究,可创造更好的 实验室环境,有利于开展武器库存管理计划、高能密 度物理、动力学材料特性、辐射输运及辐射效应和惯 性约束聚变(ICF)等研究。

Lake 等^[4]利用季戊四醇(PET)椭圆弯晶在 Sandia 实验室 Z装置上测量高能密度等离子体研究 中,光谱分辨率约为 800,信噪比大于 10。熊先才 等^[5]用 PET 椭圆弯晶和 CCD 在"神光II"靶室上测试 了 Au 靶激光实验,谱分辨达到了 0.002 nm,此外熊 先才等还上下对称布置 KAP 椭圆晶体测量。本实验 在中国工程物理研究院"阳"加速器上完成,在水平和 垂直相互正交的方向,安装 PET(002)椭圆弯晶对金 丝内爆辐射的 X 射线做了两次测量,其弯晶晶格常数 2d= 0.8742 nm,采用半径为 50 nm 的半圆型感光胶 片获得了等离子体 X 射线谱线。光谱分辨率为 300~600,适合丝阵 Z 箍缩等离子体诊断。

2 测量原理

2.1 设计原理及结构

椭圆弯晶谱仪的工作特点是从椭圆一个焦点光 源发出的光线经椭圆晶体面反射必会聚于另一焦点 上^[6]。弯晶谱仪的光路布置如图 1 所示。软 X 射 线源位于真空靶室的球心上(即两个椭圆的同一个 前焦点),在软 X 射线入射到相互正交的两个通道 的椭圆晶体上发生衍射,并分别会聚到两个椭圆的 后焦点,最后经胶片盒的滤光膜(如 80 μm 铝膜), 截止 2 nm 以上的软 X 射线并挡住杂散光,通过狭 缝到达软 X 射线胶片相机,这样在两个通道上分别 进行软 X 射线的空间分辨测量。





2.2 晶体分光法

光

晶体分光法是一种经典而又精密的分解 X 射 线谱的方法。在高温等离子体 X 射线能谱诊断过 程以及闪光 X 射线频谱的测量过程中,用晶体作为 分光元件是相当方便的,因为晶体中原子间距与 X 射线波长相近,故可作为 X 射线谱的分光光栅。投 射到晶体上的多色 X 射线束,受到晶体中原子的散 射,由于晶体点阵中原子的排列规则有周期,因而它 们所散射的 X 射线之间具有一定的相位和光程差 关系,在某一确定方向上便会产生相加的干涉,形成 衍射光束。这种干涉的结果使得不同入射角的连续 谱在不同方向上形成不同波长的单色 X 射线。在 某一给定方向的衍射光束也可以定义为相互加强的 大量同波长平行散射光线所组成的光束。由此可 见, 衍射在实质上仍是一种分立的而非均匀分布的 特定方向上的散射现象,可由晶体布拉格(Bragg)衍 射定律描述,满足条件[7]

$$n\lambda = 2d\sin\theta, \qquad (1)$$

式中n为衍射阶数(正整数,满足 $n \ge 1$), λ 为被衍射 的波长,d为晶面的面距离, θ 为入射X射线与晶面 的夹角。给定结构的晶体,不同的 θ 角对应不同的 波长。

根据分析器 θ 与观察角 β 的几何关系,可以推出

$$\theta = \arctan\lfloor (1 - e\cos\beta) / (e\cos\beta) \rfloor, \qquad (2)$$

 $\beta = \theta + \arccos(\cos \theta/e), \qquad (3)$

式中 e 是椭圆晶体的离心率。运用(2)式和(3)式可 以根据已知谱线和对应位置(观测角)推导出其他谱 线的波长或者光子能量。

3 实验数据及分析

3.1 实 验

"阳"加速器是一台大电流脉冲功率装置,其主要

部件包括 Marx 发生器、布鲁姆林(Blumlein)脉冲形 成线、主开关、传输线、磁绝缘传输线(MITL)和负载 区。其最大短路电流约1 MA,上升时间 85 ns,匹配 阻抗 0.5 Ω,可作为快 Z 箍缩实验脉冲驱动源^[8,9]。 实验中设计了 3 丝的金丝负载,如图 2 所示。金属丝 阵平行地安装在阴阳电极上,以减小负载初始电感和 阻抗。另外,在负载的阳极端设计了可自调节的压簧 片,很好地解决了实验中金属丝弯曲或折断问题,使 各金属丝能够平行地紧绷在阴阳电极之间,保证了平 行面多金属丝负载的初始一致性。



图 2 平行的金丝负载示意图 Fig. 2 Schematic of parallel Au wire load

实验用 PET(002)(2d= 0.8742 nm)椭圆晶体 分析器作色散元件,只有满足(1)式的射线才能发生 掠入衍射,得到对应的波长λ。为了保证固定椭圆 基底上的分析晶体弯曲半径接近理想的椭圆半径, 实现 X 射线的自聚焦,除了要求晶体粘贴平整外, 作为谱仪的关键部件,椭圆晶体基底的设计参数的 选择及加工精度就显得非常重要。采用微米级误差 精度的数控机床加工处理椭圆不锈钢基底,表面粗 糙度 $R_a = 1.6$,其参数 2c = 1348 mm, e = 0.9480, a=711 mm,b=226 mm。在常温下将 PET 薄片 (125 mm×7.8 mm×0.2 mm)弯曲后,用环氧树酯 平整粘贴在椭圆基底上,保证晶体与椭圆基座同面。 谱仪安装在"阳"加速器上如图 3 所示, Bragg 角 $\theta =$ $30^{\circ} \sim 67.5^{\circ}, \beta = 54^{\circ} \sim 120^{\circ},$ 探测波长 λ 范围为 0.44~0.81 nm。在水平方向采用 PET 晶体,丝阵 内爆后取出胶片显影,再将晶体谱仪旋转 90°,即晶 体谱仪由沿 X 射线水平方向变成垂直方向,然后再 进行金丝内爆实验。两次都用 X 射线胶片接收信 号,记录水平和垂直方向的丝爆等离子体 X 射线的 光谱图像如图4所示。

3.2 实验结果分析

实验结果利用 WinView32 软件对图谱进行数据处理,得到沿 X 方向的截面图。图 5 反映的是 PET 弯晶获取的谱线光子能量与光强的关系,波长范围为 0.6~0.8 nm。进行寻峰处理,得到谱线峰 值的像素位置。图 5(a)为金等离子体 X 射线的水



图 3 "阳"加速器上的 PET 弯晶谱仪 Fig. 3 Photo of the elliptical PET bent crystal spectrometer on Yang accelerator



- 图 4 金丝空间分辨光谱照片。(a)PET 晶体水平方向 获取的信号;(b)PET 晶体垂直方向获取的信号
- Fig. 4 Photo for spatial resolved spectrum of Au arrays
 - (a) spectrum obtained with the parallel PET;
 - (b) with the perpendicular PET

平的光谱分布图,最高峰值为 148,信噪比高于垂直 方向的信号,半峰全宽(FWHM)较低,光谱分辨 率^[10]为 $\lambda/\Delta\lambda$ =580。而图 5(b)为等离子体垂直方 向的信号,由于胶片显影时间不一致,胶片图像存在 背光干涉,信噪比差。利用最小二乘法拟合算 法^[11],先将谱线的基底拟合一条曲线,然后将光谱 信号减去这条曲线得到光谱的实际曲线,最后计算 其光谱分辨率($\lambda/\Delta\lambda$ =315),比水平方向的光谱分 辨率低,见表 1。

表 1 水平和垂直方向金丝光谱信号的光子能量及分辨率

Table 1 Data for Au-array plasmas energy and

resolution of	of two	perendicul	lars PET	crystals
---------------	--------	------------	----------	----------

Number of	1	2	3	4	5	6	7
pixel point	1	2	3	4	0	0	1
Parallel photo	1532	1566	1614	1695	1740	1834	1919
energy $/eV$							
Parallel resolution	437	348	358	580	541	557	504
$/(\lambda/\Delta\lambda)$							
Perpendicular	1542	1575	1694	1700	1747	1020	1017
photo energy $/\mathrm{eV}$	1543	1979	1024	1700	1/4/	1030	1917
Perpendicular							
resolution	/	/	315	372	359	427	423
$/(\lambda/\Delta\lambda)$							

由于两次打靶实验时金丝内爆箍缩的驱动能量、



图 5 谱线强度分布图。(a)PET 晶体水平方向获取的谱线;(b)PET 晶体垂直方向获取的谱线

Fig. 5 PET crystal spectrum intensity. (a) obtained with the parallel PET; (b) with the perpendicular PET 真空环境、光程长等参数视为不变,因此产生的等离 子体参数不变,发出的X射线范围一致。通过实验后 比对,两者对应的光子能量位置相符。从光源经晶体 到胶片的光程长为 1475 mm,扫描步进精度 35 µm, 可以计算得到其空间分辨率^[12]为 0.018 nm。此外, 可以根据水平和垂直方向的光强,以及对应的 Bragg 角,计算箍缩等离子体 X 射线的极化度参数^[13]。

结 论 4

由于Z 筛缩能量转换效率高,可达 15%~ 20%,可进行大样品(mm, cm)和较长持续时间的 惯性约束聚变研究,因此 Z 箍缩研究是开展高能密 度物理研究的重要手段。研制的椭圆晶体谱仪能够 用于测量激光、箍缩等离子体 X 射线的光谱分辨, 是一种新型、价廉、适用的箍缩实验研究的诊断仪 器^[14,15]。用 PET(002)椭圆晶体分析器和配备的半 圆型胶片在"阳"加速器靶室上成功地获取了波长范 围在 0.6~0.8 nm 的金丝内爆等离子体 X 射线的 谱线,分辨率 λ/Δλ 达 300~600,实验结果表明该谱 仪的实测主要谱线波长与理论值相吻合。如果在两 通道同时诊断箍缩等离子体 X 射线,可用于等离子 体射线极化光谱学研究。

感谢中国工程物理研究院流体物理研究所 致谢 108 室电磁内爆及阳加速器运行组的大力协助。

参 考 文 献

- 1 T. A. Mehlhorn, J. E. Bailey, G. Bennett et al.. Recent experimental results on ICF target implosions by Z-pinch radiation sources and their rel-erance to ICF igition studies [J]. Plasma Phys. Control Fusion, 2003, 45: A325~A334
- 2 X. J. Peng, X. S. Hua, Z. H. Li et al. . Physical studies on fast Z-pinch implosion of t he multi2wire liners in CAEP[C]. 15th Conference High-Power Particle Beams. St. Petersburg, 2004
- 3 C. L. Olson. Z-pinch IFE team. Progress on Z-pinch inertial fusion energy (SNL) [C]. 20th IAEA Fusion Energy

Conference. Vilamoura, 2004

- 4 P. W. Lake, J. E. Bailey, G. A. Rochau et al.. Twin-ellipticalcrystal time and space-resolved soft X-ray spectrometer[J]. Rev. Sci. Instrum., 2006, 77: 10F315
- 5 Xiancai Xiong, Xianxin Zhong, Shali Xiao et al. . Elliptically-bent crystal spectrograph for X-ray diagnosis of laser-produced plasmas [J]. Chin. Opt. Lett., 2004, 2(1): 27~29
- 6 Wang Hongjian, Xiao Shali, Shi Jun et al.. Elliptically bent crystal spectrometer for Z-pinch plasma X-ray [J]. Chinese J. Lasers, 2009, 36(1): 115~118 王洪建,肖沙里,施 军等. Z 箍缩等离子体 X 射线椭圆弯晶谱 仪[J]. 中国激光, 2009, 36(1): 115~118
- 7 S. G. Anderson, R. F. Heeter, R. Booth et al.. Broadband high-resolution elliptical crystal X-ray spectrometer for high energy density physics experiments [J]. Rev. Sci. Instrum., 2006, 77(6): 063115
- 8 J. J. Deng, L. B. Yang, Y. C. Gu et al. . Puff-gas Z-pinch experiment on "Yang" accelerator [C]. AIP Conference Proceedings, 2002, 651(1): 135~138
- 9 Huang Xianbin, Lin Libin, Yang Libing et al.. Experimental study of parallel multi-tungsten wire Z-pinch [J]. High Power Laser and Particle Beams, 2005, 17(5): 793~796 黄显宾,林理彬,杨礼兵等. 平行面多金属钨丝 Z 箍缩实验研究 [J]. 强激光与粒子束, 2005, 17(5): 793~796
- 10 R. F. Heeter, J. A. Emig, K. B. Fournier et al. X-ray spectroscopy with elliptical crystals and face-on framing cameras [J]. Rev. Sci. Instrum., 2004, 75(10): 3762~3764
- 11 Peng Guanghan, Yang Xueheng, Han Zhong et al.. Beam hardening fitting correction method for X-ray TICT [J]. Opto-Electronic Engineering, 2006, 33(11): 137~141 彭光含,杨学恒,韩 忠等. X 射线 TICT 中射束硬化拟合校正 研究[J]. 光电工程, 2006, 33(11): 137~141
- 12 C. Deeney, M. R. Douglas, R. B. Spielman et al. Enhancement of X-ray power from a Z-pinch using nested-wire arrays[J]. Phys. Rev. Lett., 1998, 81(22): 4883~4886
- 13 N. J. Peacock, R. Barnsley, M. G. O. Mullane. Ionization balance in EBIT and tokamak plasmas[J]. Rev. Sci. Instrum., 2001, 72(1): 1250~1255
- 14 Gao Jie, Zhong Xianxin, Xiong Xiancai et al.. Elliptical crystal spectrometer designed for laser-produced plasma X-ray [J]. Chinese J. Lasers, 2005, 32(2): 180~183 高 洁,钟先信,熊先才等.激光等离子体 X 射线椭圆弯晶谱仪 的设计[J]. 中国激光, 2005, 32(2): 180~183
- 15 Xiao Shali, Shi Jun, Lei Xiaoming et al.. Characteristic and application of elliptical curved LiF crystal analyzer[J]. Optics and Precision Engineering, 2007, 15(6): 824~828 肖沙里,施 军,雷小明等.氟化锂椭圆弯晶分析器的特性及应 用[J]. 光学精密工程, 2007, 15(6): 824~828